

集成电路-低气压（高空工作）测试-百检网

产品名称	集成电路-低气压（高空工作）测试-百检网
公司名称	百检检测
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海市奉贤区金碧路2012号
联系电话	18601756433 18601756433

产品详情

百检网-第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检检测平台致力于检测认证行业的发展，专业从事各种物料检测与认证服务，凭借公司强大的技术力量和经济实力，不断开发出具有国际先进技术水平实验室。华谨服务范围广泛适用于金属、矿产、水质、油品、纺织、塑料、橡胶、冶金、建筑、农产品、化工、制药、铸造、食品、土壤等各行业的产品检测与认证。百检网检测平台实行网络化管理，依托先进的计算机辅助设计系统和计算机管理系统，实现规范化运作，在*短的时间内为用户提供高品质的检测数据。公司本着技术领先、质量**、客户至上的原则为广大用户提供满意的服务。

1 微电子器件试验方法和程序 GJB 548B-2005 方法5003 3.2.4 X射线照相

2 微电子器件试验方法和程序 GJB 548B-2005 方法5003 3.2.3c) 两个或三个引出端之间电测试

3 微电子器件试验方法和程序 GJB 548B-2005 方法5003 3.2.3 b) 外壳绝缘

4 微电子器件试验方法和程序 GJB 548B-2005 方法5003 3.2.1 外部检查

- 5 微电子器件试验方法和程序 GJB 548B-2005 方法5003 3.4 e) 扫描电子显微技术和电子束显微分析
- 6 微电子器件试验方法和程序 GJB 548B-2005 方法5003 3.2.3 a) 阈值试验
- 7 《半导体器件 机械和气候试验方法 第6部分:高温贮存》 IEC 60749-6 : 2002 高温贮存
- 8 《半导体器件 机械和气候试验方法 第9部分:标准耐久性》 IEC 60749-9 : 2002 标志耐久性
- 9 《半导体器件 机械和气候试验方法 第5部分:稳态温湿度偏置寿命验》 IEC 60749-5 : 2003 稳态温湿度偏置寿命验
- 10 《半导体器件 机械和气候试验方法 第10部分:机械冲击》 IEC 60749-10 : 2002 机械冲击
- 11 《半导体器件 机械和气候试验方法 第36部分:恒定加速度》 IEC 60749-36 : 2003 恒定加速度
- 12 《半导体器件 机械和气候试验方法 第13部分:盐气》 IEC 60749-13 : 2002 盐气
- 13 《半导体器件 机械和气候试验方法 第8部分:密封》 IEC 60749-8 : 2002 密封
- 14 《半导体器件 机械和气候试验方法 第21部分:可焊性》 IEC 60749-21 : 2004 可焊性
- 15 《半导体器件 机械和气候试验方法 第22部分:键合强度》 IEC 60749-22 : 2002 键合强度